

基于竞争失效模型的金属化膜脉冲电容器产品可靠性研究

赵建印,刘芳,孙权,周经伦

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要

关键词

分类号

DOI:

对应的英文版文章: [2006010060](#)

通讯作者:

作者个人主页: 赵建印;刘芳;孙权;周经伦

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF](#) (238KB)

▶ [\[HTML全文\]](#) (OKB)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [赵建印](#)

· [刘芳](#)

· [孙权](#)

· [周经伦](#)